

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2019-120762

(P2019-120762A)

(43) 公開日 令和1年7月22日(2019.7.22)

(51) Int.Cl.

G02F 1/1339 (2006.01)
G02F 1/1368 (2006.01)

F 1

G02F 1/1339 500
G02F 1/1368

テーマコード(参考)

2H189
2H192

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 15 頁)

(21) 出願番号

特願2017-254699 (P2017-254699)

(22) 出願日

平成29年12月28日 (2017.12.28)

(71) 出願人 502356528

株式会社ジャパンディスプレイ
東京都港区西新橋三丁目7番1号

(74) 代理人 100076314

弁理士 薦田 正人

(74) 代理人 100112612

弁理士 中村 哲士

(74) 代理人 100112623

弁理士 富田 克幸

(74) 代理人 100163393

弁理士 有近 康臣

(74) 代理人 100189393

弁理士 前澤 龍

(74) 代理人 100059225

弁理士 薦田 瑞子

最終頁に続く

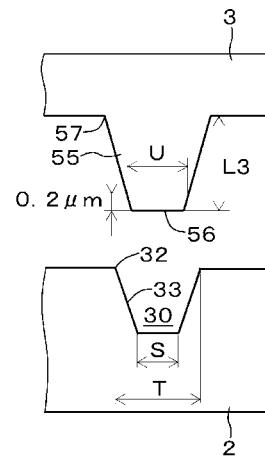
(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【要約】

【課題】外力が作用した際の対向基板のアレイ基板に対するずれが小さい液晶表示装置を提供する。

【解決手段】コンタクトホールが形成されたアレイ基板と、液晶層を挟んで前記アレイ基板と対向する対向基板とが設けられた液晶表示装置において、前記コンタクトホール外において前記アレイ基板と前記対向基板の間隔を保つ第1のスペーサと、前記対向基板からの前記第1のスペーサの高さよりも高さが低い第2のスペーサと第3のスペーサとが設けられ、前記第2のスペーサと前記第3のスペーサとは前記対向基板からの高さと外径との少なくともいざれか一方が異なり、前記第3のスペーサは、前記対向基板から前記コンタクトホールに向かって突出し、前記第3のスペーサの外径は、前記コンタクトホールの開口端の直径に対して、50%以上である。

【選択図】図4



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

画素電極と半導体層との接続部にコンタクトホールが形成されたアレイ基板と、液晶層を挟んで前記アレイ基板と対向する対向基板とが設けられた液晶表示装置において、

複数の前記画素電極が配置された画像表示領域に、前記コンタクトホール外において前記アレイ基板と前記対向基板の間隔を保つ第1のスペーサと、前記対向基板からの前記第1のスペーサの高さよりも高さが低い第2のスペーサと第3のスペーサとが設けられ、

前記第2のスペーサと前記第3のスペーサとは、前記対向基板からの高さと外径との少なくともいずれか一方が異なり、

前記第3のスペーサは、前記対向基板から前記コンタクトホールに向かって突出し、

前記第3のスペーサの外径は、前記コンタクトホールの開口端の直径に対して、50%以上である、液晶表示装置。

【請求項 2】

前記第3のスペーサの外径は、前記コンタクトホールの開口端の直径に対して、70~85%の範囲である、請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項 3】

前記第2のスペーサが、前記対向基板から前記コンタクトホール外の場所に向かって突出している、請求項1又は2に記載の液晶表示装置。

【請求項 4】

前記第2のスペーサが、前記対向基板から前記コンタクトホールに向かって突出している、請求項1又は2に記載の液晶表示装置。

【請求項 5】

前記アレイ基板に、複数の信号線及び複数のゲート線が格子状に設けられ、

前記対向基板に、遮光性のあるブラックマトリクスが前記信号線及び前記ゲート線に沿って設けられ、

前記第1のスペーサ及び前記第2のスペーサが、前記ブラックマトリクスの前記信号線に沿う部分と前記ゲート線に沿う部分との交差部の下に設けられ、

前記第3のスペーサが前記交差部外に設けられた、請求項1~3のいずれか1項に記載の液晶表示装置。

【請求項 6】

前記第1のスペーサは、前記対向基板と前記アレイ基板のそれぞれに設けられ、前記対向基板側の前記第1のスペーサは、第1の方向に延在して設けられ、前記アレイ基板側の前記第1のスペーサは、前記対向基板側の前記第1のスペーサの延在方向に対して直交する第2の方向に延在して設けられ、

前記対向基板側の前記第1のスペーサと、前記アレイ基板側の前記第1のスペーサは、平面視で見て、重なって配置される、請求項1に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明の実施形態は、液晶表示装置に関する。

【背景技術】**【0002】**

液晶層を挟むアレイ基板と対向基板とを備える液晶表示装置においてアレイ基板と対向基板との間隔を一定に保つために、対向基板からアレイ基板に向かって突出しアレイ基板に当たるスペーサを設けることが知られている。また、対向基板からアレイ基板に向かって突出しアレイ基板に当たらないスペーサを設けることが知られている(例えば特許文献1参照)。このようなスペーサは、対向基板のブラックマトリクスの下に設けられている。ブラックマトリクスは、アレイ基板の信号線及びゲート線の近傍を上方から覆っている。

10

20

30

40

50

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2013-25088号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

このような液晶表示装置に、対向基板をアレイ基板に対してずらす方向の外力が作用すると、上記のスペーサがアレイ基板に対してずれ、アレイ基板の配向膜を傷付けるおそれがある。配向膜が傷付くと、その場所の液晶の配向が乱れて黒表示時に光抜けが発生してしまう。特に、対向基板がアレイ基板に対して大きくずれた場合、スペーサが、アレイ基板の配向膜におけるブラックマトリクスで覆われていない場所を傷付けるおそれがある。ブラックマトリクスで覆われていない場所の配向膜が傷付くと、黒表示時に光抜けが視認されてしまう。

【0005】

そこで、光抜けが視認されることを防ぐための措置として、ブラックマトリクスをスペーサの近傍に広範囲に渡って設けることが行われている。しかしブラックマトリクスを広範囲に渡って設けることにより画素の開口率が落ちてしまう。そのため、光抜けを防ぐための別の措置が望まれていた。

【0006】

本発明の実施形態は、以上の実情に鑑みてなされたものであり、外力が作用した際の対向基板のアレイ基板に対するずれが小さい液晶表示装置を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

実施形態の液晶表示装置は、画素電極と半導体層との接続部にコンタクトホールが形成されたアレイ基板と、液晶層を挟んで前記アレイ基板と対向する対向基板とが設けられた液晶表示装置において、複数の前記画素電極が配置された画像表示領域に、前記コンタクトホール外において前記アレイ基板と前記対向基板の間隔を保つ第1のスペーサと、前記対向基板からの前記第1のスペーサの高さよりも高さが低い第2のスペーサと第3のスペーサとが設けられ、前記第2のスペーサと前記第3のスペーサとは突出高さと外径との少なくともいずれか一方が異なり、前記第3のスペーサは、前記対向基板から前記コンタクトホールに向かって突出し、前記第3のスペーサの外径は、前記コンタクトホールの開口端の直径に対して、50%以上であることを特徴とする。

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図1】表示面側から見たアレイ基板2の概略平面図。

【図2】表示面側から見た画素10の平面図。

【図3】図2におけるA-A線での断面図。(a)ダミースペーサ55の突出高さL3がサブスペーサ53の突出高さL2よりも高い場合の図。(b)ダミースペーサ55の突出高さL3とサブスペーサ53の突出高さL2と同じ場合の図。

【図4】図3におけるダミースペーサ55及びコンタクトホール30の部分の拡大図。

【図5】画素10の上にブラックマトリクス40及びスペーサを描いた図。

【図6】ダミースペーサの突出高さに対するサブスペーサの突出高さの比率(又はダミースペーサとサブスペーサの突出高さの差)のサブスペーサ痕発生への影響を示す図。

【図7】ダミースペーサの配置割合(又はダミースペーサの密度)のサブスペーサ痕発生への影響を示す図。

【図8】コンタクトホールの開口端の直径に対するダミースペーサの外径の比率(又はダミースペーサの外径)のサブスペーサ痕発生への影響を示す図。

【図9】コンタクトホールの開口端の直径に対するダミースペーサの外径の比率(又はダミースペーサの外径)の耐圧効果への影響を示す図。

10

20

30

40

50

【図10】サブスペーサ53がコンタクトホール30の上方に設けられている場合の、図2におけるA-A線に相当する位置での断面図。

【図11】変更例の画素10の上にブラックマトリクス40及びスペーサを描いた図。

【図12】図11におけるC-C線での断面図。

【発明を実施するための形態】

【0009】

実施形態の液晶表示装置について図面に基づき説明する。なお、本実施形態は一例に過ぎず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更されたものについては、本発明の範囲に含まれるものとする。また図面は、説明のために、長さや形状等が誇張されて描かれたり、模式的に描かれたりする場合がある。しかしこのような図面はあくまでも一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。

【0010】

(1) 表示パネル1の全体構造

本実施形態の液晶表示装置は、IPS(Plane Switching)方式等と呼ばれる横電界方式のものであり、特には、IPS方式の一例としてのフリンジ電界を用いるFFS(Fringe Field Switching)方式のものである。

【0011】

図3に示すように、液晶表示装置の表示パネル1は、アレイ基板2と、対向基板3と、これらの間隙に保持される液晶層4とを備える。また図1に示すように、アレイ基板2と対向基板3とはシール部材5により周辺部同士で貼り合わされている。表示パネル1は、画像を表示するための画像表示領域8と、その画像表示領域8を囲む周辺領域9とからなる。

【0012】

(2) アレイ基板2の構造

図1に示すように、アレイ基板2の画像表示領域8において、縦方向に延びる複数の信号線6と横方向に延びる複数のゲート線7とが格子状に配列されている。そして信号線6とゲート線7との交点毎に画素10が形成されている。各画素10は、後述する対向基板3のブラックマトリクス40に囲われた画素開口部19を備える(図5参照)。画素10の一端側にはスイッチング素子であるn型チャネル又はp型チャネルのTFT(薄膜トランジスタ)11が設けられている。また図2に示すように、画素開口部19のほぼ全体を囲むように、スリット15が形成された画素電極16が設けられている。図1に示すように、TFT11のゲート電極12がゲート線7に接続され、TFT11のソース電極13が信号線6に接続され、TFT11のドレイン電極14が画素電極16に接続されている。

【0013】

図3に示すように、アレイ基板2のガラス基板20(ガラス基板20の代わりに例えばフレキシブルな透明樹脂基板が用いられても良い)の上(液晶層4側)には、TFT11を構成する半導体層21が形成され、その上にゲート絶縁膜22が形成されている。図3には示されていないが、ゲート絶縁膜22の上にはゲート線7が形成されている。ゲート絶縁膜22及びゲート線7の上には、第1層間絶縁膜23が形成され、第1層間絶縁膜23の上に信号線6が形成されている。第1層間絶縁膜23及び信号線6の上には樹脂製の有機絶縁膜24が形成されている。有機絶縁膜24の上には、ITOやIZO等の透明導電材料からなるコモン電極17(図2参照)と、コモン電極17に接続される金属配線18とが形成されている。なおコモン電極17には開口部が形成され、その開口部内に、下で述べるコンタクトホール30が配置されている。図2及び図3にはコモン電極17の開口部の開口端17aが示されている。コモン電極17及び金属配線18の上には第2層間絶縁膜25が形成されている。第2層間絶縁膜25上には画素電極16が形成され、画素電極16上には配向膜26が形成されている。配向膜26は液晶層4と接する。

【0014】

図3に示すように、半導体層21と画素電極16とが電気的に接続される場所に、コン

10

20

30

40

50

タクトホール30がその周囲に対する凹部として形成されている。コンタクトホール30の場所では、ゲート絶縁膜22、第1層間絶縁膜23、有機絶縁膜24及び第2層間絶縁膜25に孔31が形成され、その孔31の側壁34を介して、半導体層21と画素電極16とが接触している。このコンタクトホール30は1つの画素10に対して1つ形成されている。図4に示すように、コンタクトホール30の開口端32の直径Tがコンタクトホール30の底面の直径Sよりも大きく、コンタクトホール30の開口端32から底面にかけての側壁33が上下方向に対して傾斜していることが好ましい。換言すれば、コンタクトホール30がその底面に向かって細くなっていること、側壁33が傾斜していることが好ましい。

【0015】

10

(3) 対向基板3の構造

図3に示すように、対向基板3のガラス基板48(ガラス基板48の代わりに例えればフレキシブルな透明樹脂基板が用いられても良い)の下(液晶層4側)には、黒色の樹脂からなるブラックマトリクス40が設けられている。図5に示すように、ブラックマトリクス40は、表示面側から見て、信号線6を覆って信号線6に沿って延びる縦方向部分41と、TFT11を覆いつつゲート線7に沿って延びる横方向部分42とからなり、格子状になっている。格子状のブラックマトリクス40の各開口部分が画素開口部19に対応する。

【0016】

20

図3に示すように、ブラックマトリクス40の下(ブラックマトリクス40の無い場所ではガラス基板48の下)にはカラーフィルタ層44が形成されている。カラーフィルタ層44の色は、画素開口部19毎に決まっており、横方向に順にR(赤色)、G(緑色)、B(青色)となっている。カラーフィルタ層44の下には樹脂からなるオーバーコート層47が形成されている。オーバーコート層47の下には配向膜49が形成されている。配向膜49は液晶層4と接する。

【0017】

30

対向基板3におけるブラックマトリクス40の横方向部分42の下には、それぞれアレイ基板2側に向かって突出する第1のスペーサとしてのメインスペーサ51、第2のスペーサとしてのサブスペーサ53及び第3のスペーサとしてのダミースペーサ55の3種類のスペーサが設けられている。これらのスペーサは、図3に示すようにオーバーコート層47の下にフォトレジスト50、52、54が形成されることによって形成されても良いし、フォトレジスト50、52、54と同一形状の突起がオーバーコート層47と一緒に形成されることによって形成されても良い。図3に示すように配向膜49がフォトレジスト50、52、54を下から覆っていても良いし、フォトレジスト50、52、54の位置で配向膜49に孔が開いていても良い。

【0018】

30

(4) スペーサに関する構造

メインスペーサ51、サブスペーサ53及びダミースペーサ55は、表示面側から見て円形で、対向基板3からアレイ基板2側に向かって突出した形状のものである。メインスペーサ51の突出高さL1はサブスペーサ53の突出高さL2及びダミースペーサ55の突出高さL3よりも高い。なおスペーサの突出高さとは、スペーサの基底部(上端部)からスペーサの頂部(下端部)までの上下方向の長さのことである。

【0019】

40

メインスペーサ51は、対向基板3からアレイ基板2のコンタクトホール30外の場所に向かって突出している。従ってメインスペーサ51はコンタクトホール30と上下方向に重ならない。表示パネル1に外部から負荷がかかっていない状態(無負荷状態)において、メインスペーサ51がアレイ基板2に接触している。これによりアレイ基板2と対向基板3との間隔がメインスペーサ51によって一定に保たれている。

【0020】

50

また、サブスペーサ53は、対向基板3からアレイ基板2のコンタクトホール30外の

場所に向かって突出している。従ってサブスペーサ 5 3 はコンタクトホール 3 0 と上下方向に重ならない。サブスペーサ 5 3 の突出高さ L 2 がアレイ基板 2 と対向基板 3 との間隔よりも短いため、無負荷状態においてサブスペーサ 5 3 とアレイ基板 2 との間に隙間が開いている。しかし、アレイ基板 2 又は対向基板 3 が曲がる等してアレイ基板 2 と対向基板 3 とが接近したときに、サブスペーサ 5 3 がアレイ基板 2 に当たる。これによりアレイ基板 2 と対向基板 3 との間隔が保持される。また、アレイ基板 2 と対向基板 3 とが接近する方向に力が加わっても、サブスペーサ 5 3 がアレイ基板 2 に当たるため、耐圧効果が発揮される。

【 0 0 2 1 】

また、ダミースペーサ 5 5 は、メインスペーサ 5 1 及びサブスペーサ 5 3 と異なり、コンタクトホール 3 0 の上方において、対向基板 3 からアレイ基板 2 のコンタクトホール 3 0 に向かって突出している。従ってダミースペーサ 5 5 はコンタクトホール 3 0 と上下方向に重なりを有する。ダミースペーサ 5 5 の突出高さ L 3 がアレイ基板 2 と対向基板 3 との間隔よりも短いため、無負荷状態において、ダミースペーサ 5 5 はコンタクトホール 3 0 の中に入っていない。しかし、アレイ基板 2 と対向基板 3 とが接近したときに、ダミースペーサ 5 5 はコンタクトホール 3 0 の中に入る。ここで、図 3 及び図 4 に示すようにコンタクトホール 3 0 の側壁 3 3 が傾斜している場合、ダミースペーサ 5 5 は側壁 3 3 に案内されながらコンタクトホール 3 0 の奥に入って行く。

【 0 0 2 2 】

サブスペーサ 5 3 とダミースペーサ 5 5 とは、突出高さと外径との少なくともいずれか一方が異なる。ここでスペーサの外径とは、スペーサの頂部（下端部）から 0 . 2 μm 基底部側（上側）の位置での直径のことである。図 4 のダミースペーサ 5 5 を例に説明すると、外径とは、スペーサの頂部 5 6 から 0 . 2 μm だけ基底部 5 7 側（上側）の位置での直径 U のことである。なおスペーサの形状は、図 3 及び図 4 に示すようにアレイ基板 2 側に向かって細くなるテーパー状（言い換えれば、頂部に比べて基底部の直径が大きくなるような傾斜部を備える形状）であることが好ましいが、頂部から基底部にかけて直径が一定のものであっても良い。

【 0 0 2 3 】

（ 5 ）評価

本発明は、アレイ基板 2 と対向基板 3 のズレを防止するための適切なダミースペーサ 5 5 を提供するものである。このダミースペーサ 5 5 について、次の評価を行った。評価の条件について以下で説明すると共に表 1 に纏める。

【 0 0 2 4 】

（ 5 - 1 ）評価 1 : ダミースペーサの突出高さに対するサブスペーザの突出高さの比率の、サブスペーザ痕発生への影響

上記実施形態に示すように、メインスペーサ、サブスペーザ及びダミースペーザを有する表示パネルにおいて、メインスペーザの突出高さを 3 . 0 μm に、ダミースペーザの突出高さを 2 . 8 μm にそれぞれ固定し、サブスペーザの突出高さを変化させて、サブスペーザ痕（アレイ基板の配向膜に付くサブスペーザの痕）の発生しやすさを調べた。具体的には、表示パネルの辺付近の部分を下から支持し、表示パネルの中央部に上から荷重をかけ、その荷重を徐々に大きくしていき、サブスペーザ痕が発生する荷重を調べた。なお、ダミースペーザの配置割合は 1 0 R G Bあたり 1 0 個とした。またコンタクトホールの開口端の直径を 1 2 . 7 μm とした。

【 0 0 2 5 】

結果を図 6 に示す。図 6 では、ダミースペーザの突出高さからサブスペーザの突出高さを引いた値（突出高さの差分）を横軸とするとともに、サブスペーザ痕が発生する荷重を縦軸とした。縦軸の荷重の数値が上昇するほど表示パネルが湾曲し上下基板にずれが生じるが、その場合でもサブスペーザ痕が発生しづらいということが図 6 全体から言える。

【 0 0 2 6 】

また、図 6 では、ダミースペーザの突出高さに対するサブスペーザの突出高さの比率を

10

20

30

40

50

各プロットの位置に記入した。また、ダミースペーサの外径は、4.5 μm、6.0 μm、9.0 μmの三種類で測定した。横軸において、突出高さの差分が-0.2 μmの位置では、ダミースペーサ外径4.5 μmと6.0 μmの結果が、0 μmの位置では、ダミースペーサ外径6.0 μmの結果が、それぞれプロットされていないが、ダミースペーサが設置されない場合の荷重とほぼ同じ結果となつたため、記載を省略している。

【0027】

なお、ダミースペーサが設置されない場合は、サブスペーザ痕が発生する荷重は、平均で42 N～48 Nである。

【0028】

図6から分かるように、突出高さの差分が-0.2 μmと0.0 μmの位置では、サブスペーザ痕が発生する荷重は、ダミースペーザを配置しない場合とほとんど差はない。突出高さの差分が0.0 μmの位置で、ダミースペーザ外径9.0 μmの測定結果のみがダミースペーザが無い場合の数値を上回る程度であった。一方、突出高さの差分が、+0.2 μm以上の位置（サブスペーザの高さがダミースペーザの高さに対して、比率で93%以下、実質的には、90%以下）では、ダミースペーザ外径がいずれの場合でも、サブスペーザ痕が発生する荷重の大きさが大きくなることが分かった。

10

【0029】

(5-2) 評価2：ダミースペーザの配置割合のサブスペーザ痕発生への影響

上記実施形態のようにメインスペーザ、サブスペーザ及びダミースペーザを有する表示パネルにおいて、ダミースペーザの配置割合を変化させて、サブスペーザ痕の発生しやすさへの影響を調べた。表示パネルの辺付近の部分を下から支持し、表示パネルの中央部に上から荷重をかけ、その荷重を徐々に大きくしていき、サブスペーザ痕が発生する荷重を調べた。なお、メインスペーザの突出高さを3.0 μm、サブスペーザの突出高さを2.6 μm、ダミースペーザの突出高さを2.8 μmとし、サブスペーザの突出高さをダミースペーザの突出高さの93%とした。またコンタクトホールの開口端の直径を12.7 μmとした。

20

【0030】

結果を図7に示す。なお図7では、ダミースペーザの密度（ダミースペーザの密度=ダミースペーザの頂部の面積×ダミースペーザの配置割合（個/10RGB）÷1Pixel（RGB）の面積）を横軸とするとともに、図6の例と同様に、サブスペーザ痕が発生する荷重を縦軸とした。また、ダミースペーザの配置割合（10RGBあたりの配置個数）を各プロットの位置に記入した。また、この評価では、ダミースペーザの外径は、6.0 μm、9.0 μmの2種類で評価した。

30

【0031】

図7から分かるように、何れのダミースペーザ外径の場合でも、ダミースペーザの配置割合が多いほどサブスペーザ痕が発生しにくいことが分かる。特に、ダミースペーザが10RGBにつき7個以上の配置割合で設けられていれば、ダミースペーザを配置していない場合よりも、明確にサブスペーザ痕が発生しにくいことが確認された。

【0032】

(5-3) 評価3：コンタクトホールの開口端の直径に対するダミースペーザの外径の比率の、サブスペーザ痕発生への影響

40

上記実施形態のようにメインスペーザ、サブスペーザ及びダミースペーザを有する表示パネルにおいて、コンタクトホールの開口端の直径を12.7 μmに固定し、ダミースペーザの外径を変化させて、サブスペーザ痕の発生しやすさへの影響を調べた。表示パネルの辺付近の部分を下から支持し、表示パネルの中央部に上から荷重をかけ、その荷重を徐々に大きくしていき、サブスペーザ痕が発生する荷重を調べた。なお、メインスペーザの突出高さを3.0 μm、サブスペーザの突出高さを2.6 μm、ダミースペーザの突出高さを2.8 μmとし、サブスペーザの突出高さをダミースペーザの突出高さの93%とした。

【0033】

50

結果を図 8 に示す。なお図 8 では、ダミースペーサの外径を横軸とするとともに、図 6、図 7 の例と同様に、サブスペーザ痕が発生する荷重を縦軸とした。また、コンタクトホールの開口端の直径に対するダミースペーザの外径の比率を各プロットの位置に記入した。また、この評価では、ダミースペーザの配置密度は、7 個 / 10 RGB の場合と、10 個 / 10 RGB の場合の 2 通りで評価している。

【0034】

図 8 から分かるように、ダミースペーザの外径は、 $6.0 \mu m$ 以上であれば、どちらの配置密度でも、ダミースペーザを設置しない場合よりもサブスペーザ痕が発生しづらくなり、特に、 $9.0 \mu m$ 付近が最もサブスペーザ痕が発生しづらい結果となった。

10

【0035】

また、ダミースペーザの外径のコンタクトホールの開口端の直径に対する比率で見ると、比率 47%（実質的には 50%）以上であれば、ダミースペーザを設置しない場合よりも特性が良くなり、70~85%付近であれば、より安定してサブスペーザ痕が発生しにくいことが確認された。

【0036】

（5-4）評価 4：コンタクトホールの開口端の直径に対するダミースペーザの外径の比率の、耐圧効果への影響

上記実施形態のように、メインスペーザ、サブスペーザ及びダミースペーザを有する表示パネルにおいて、コンタクトホールの開口端の直径を $12.7 \mu m$ に固定し、ダミースペーザの外径を変化させて、表示パネルの耐圧効果への影響を調べた。表示パネルの辺付近の部分を下から支持し、表示パネルの中央部に上から荷重をかけ、その荷重を徐々に大きくしていき、面押し耐圧荷重（画面にムラが発生しない範囲の最大荷重）を調べた。なお、メインスペーザの突出高さを $3.0 \mu m$ 、サブスペーザの突出高さを $2.6 \mu m$ 、ダミースペーザの突出高さを $2.8 \mu m$ とし、サブスペーザの突出高さをダミースペーザの突出高さの 93%とした。またダミースペーザの配置割合は 10 RGBあたり 10 個とした。

20

【0037】

結果を図 9 に示す。なお図 9 では、ダミースペーザの外径を横軸とするとともに、面押し耐圧荷重を縦軸とした。また、コンタクトホールの開口端の直径に対するダミースペーザの外径の比率を各プロットの位置に記入した。

30

【0038】

図 9 から分かるように、ダミースペーザの外径が大きいほど耐圧効果が大きいことが確認された。ダミースペーザの外径とコンタクトホールの開口端の直径の比率では、70%付近で面押し耐圧荷重の上昇が鈍化する傾向がみられる。このため、ダミースペーザの外径がコンタクトホールの開口端の直径の 70%以上であれば、高い耐圧効果を安定して使用することができると想定される。

【0039】

【表1】

	評価1	評価2	評価3	評価4
メインスペーサの突出高さ	3.0 μm	3.0 μm	3.0 μm	3.0 μm
サブスペーサの突出高さ	2.6 μm 、 2.8 μm 、 3.0 μm	2.6 μm	2.6 μm	2.6 μm
ダミースペーサの突出高さ	2.8 μm	2.8 μm	2.8 μm	2.8 μm
ダミースペーサの突出高さに対するサブスペーサの突出高さの比率	93%、 100%、 107%	93%	93%	93%
ダミースペーサの外径	4.5 μm 、 6.0 μm 、 9.0 μm	6.0 μm 、 9.0 μm	4.5 μm 、 6.0 μm 、 9.0 μm 、 12.0 μm	4.5 μm 、 6.0 μm 、 9.0 μm
コントラクトホールの開口端の直径	12.7 μm	12.7 μm	12.7 μm	12.7 μm
コントラクトホールの開口端の直径に対するダミースペーサの外径の比率	35%、 47%、 71%	47%、 71%	35%、 47%、 71%、 94%	35%、 47%、 71%
ダミースペーサの配置割合	10個/10RGB	4個/10RGB、 7個/10RGB、 10個/10RGB	7個/10RGB、 10個/10RGB	10個/10RGB
結果	図6	図7	図8	図9

10

20

【0040】

(6) 好ましい実施形態

図3(a)に描かれているように、ダミースペーサ55の突出高さL3は、サブスペーサ53の突出高さL2よりも高い。この場合、サブスペーサ53の突出高さL2がダミースペーサ55の突出高さL3に対して、90%以下であることが好ましい。

30

【0041】

このダミースペーサ55の突出高さL3とサブスペーザ53の突出高さL2の関係であれば、図3(a)に描かれているようにダミースペーザ55の外径がサブスペーザ53の外径よりも小さくても良いし、ダミースペーザ55の外径がサブスペーザ53の外径よりも大きくても良いし、ダミースペーザ55の外径とサブスペーザ53の外径とが同じでも良い。

40

【0042】

また、図3(b)に描かれているように、ダミースペーザ55の突出高さL3は、サブスペーザ53の突出高さL2と同じであっても良い。この場合、ダミースペーザ55の外径は可能な限り大きくする必要があり、好ましくは9.0 μm 以上である。

【0043】

また、図4に示すように、コントラクトホール30の開口端32の直径Tに対するダミースペーザ55の外径Uの比率は、50%以上であることが好ましく、更には、70~85%であることが好ましい。外径Uと直径Tとがこの好ましい関係を満たす場合、ダミースペーザ55の外径とサブスペーザ53の外径との大小関係は限定されないが、ダミースペーザ55の突出高さL3は、サブスペーザ53の突出高さL2よりも高いことが好ましい。また平面視で見て(表示面側から見て)、ダミースペーザ55がコントラクトホール30の中心の位置にあることが好ましい。

【0044】

メインスペーザ51及びサブスペーザ53は、コントラクトホール30外の場所の上方、例えば図5に示すように信号線6とゲート線7との交差部又はその近傍の上方に設けられている。メインスペーザ51及びサブスペーザ53が信号線6とゲート線7との交差部又はその近傍の上方に設けられている場合、これらのスペーザ51、53はブラックマトリクス40の縦方向部分41と横方向部分42との交差部の下に設けられていることになる。一方、ダミースペーザ55はコントラクトホール30の上方に設けられている。従ってダミースペーザ55は、ブラックマトリクス40の縦方向部分41と横方向部分42との交

50

差部から外れた場所に設けられていることになる。

【0045】

加工上の必要性から、メインスペーサ51及びサブスペーサ53が信号線6とゲート線7との交差部又はその近傍の上方に設けられる場合は、図3及び図5に示すようにメインスペーサ51とサブスペーサ53との間に少なくとも他の2本の信号線6を挟むことが望ましい。そして、メインスペーサ51とサブスペーサ53との間に他の2本の信号線6を挟む場合で、メインスペーサ51とサブスペーサ53との間にダミースペーサ55を設ける場合は、図3及び図5に示すように、それらの2本の信号線6の間にあるコンタクトホール30の上方にダミースペーサ55を設けることが望ましい。

【0046】

図3及び図5に示す具体例では、メインスペーサ51及びサブスペーサ53が、青のカラーフィルタ層Bと赤のカラーフィルタ層Rとの間の信号線6とゲート線7との交差部近傍に設けられ、ダミースペーサ55が、メインスペーサ51とサブスペーサ53との間の緑のカラーフィルタ層Gの場所のコンタクトホール30の上方に設けられている。

【0047】

ダミースペーサ55は、10RGBにつき7個以上の割合で設けられていることが好ましく、10RGBにつき10個の割合で設けられていることが最も好ましい。ここで10RGBとは、30個の画素開口部19が集合した領域で、それぞれ10個のR(赤色)、G(緑色)、B(青色)の画素開口部19を含む領域のことである。ダミースペーサ55は、10RGBにつき10個の割合で設けられている場合は、全て同じ色(上記具体例の場合は緑)のカラーフィルタ層44の場所に設けられていることが好ましい。

【0048】

また、メインスペーサ51の数は、ダミースペーサ55の数に対して少なくて良く、例えば300個のコンタクトホール30に対して10個以下でも良い。メインスペーサ51は画像表示領域8全体にほぼ均等に分布している。

【0049】

(7) 作用及び効果

本実施形態では、上記の通り、ダミースペーサ55が対向基板3からコンタクトホール30に向かって突出している。そのため、表示パネル1が撓む等して、対向基板3とアレイ基板2とを接近させつつ対向基板3をアレイ基板2に対してずらす外力が作用したとしても、ダミースペーサ55がコンタクトホール30に落ち込みコンタクトホール30の側壁33に当たるため、対向基板3とアレイ基板2とのずれが小さく抑えられる。

【0050】

このように対向基板3とアレイ基板2とのずれが小さく抑えられるため、メインスペーサ51及びサブスペーサ53が、無負荷状態における場所から大きく離れた場所でアレイ基板2の配向膜26を傷付ける可能性が低く、また、ダミースペーサ55がコンタクトホール30の外へ出てアレイ基板2の配向膜26を傷付ける可能性が低い。そのため、これらのスペーサがアレイ基板2の配向膜26におけるブラックマトリクス40で覆われていない場所を傷付ける可能性が低く、光抜けが視認される可能性が低い。

【0051】

また、これらのスペーサが無負荷状態における場所から大きく離れた場所でアレイ基板2の配向膜26を傷付ける可能性が低いため、スペーサの近傍にブラックマトリクス40を広範囲にわたって設ける必要が無い。そのため画素10の開口率を大きくすることができる。

【0052】

さらに、ダミースペーサ55の外径Iがコンタクトホール30の開口端32の直径Tの50%以上であるため、ダミースペーサ55がコンタクトホール30の側壁33に当たりやすく、対向基板3とアレイ基板2とのずれが小さく抑えられやすい。

【0053】

(8) 変更例

10

20

30

40

50

当業者は、上記実施形態に対して、本発明の思想の範疇において、構成の追加及び削除等を含む様々な変更を行うことができる。それらの変更された形態も本発明の範囲に属する。

【0054】

例えば、サブスペーサ53とダミースペーサ55とで突出高さ又は外径が異なる場合において、図10に示すように複数のサブスペーサ53の少なくとも一部がダミースペーサ55と同様にコンタクトホール30の上方に設けられていても良い。

【0055】

また、画素電極16とコモン電極17との上下関係が上記実施形態と逆であっても良い。すなわち、有機絶縁膜24の上に画素電極16が形成され、その上に第2層間絶縁膜25が形成され、さらにその上にコモン電極17及び金属配線18が形成されても良い。

10

【0056】

また、上記実施形態では液晶表示装置をIPS方式のものとして説明したが、VA方式やTN方式等の液晶表示装置において上記実施形態のものと同様のメインスペーサ、サブスペーサ及びダミースペーサが設けられても良い。

【0057】

また、別の変更例を図11及び図12に示す。この変更例ではメインスペーサとして対向突起部150とアレイ突起部151とが設けられている。対向突起部150は対向基板3から下方に向かって突出している。アレイ突起部151はアレイ基板2から上方に向かって突出している。対向突起部150は、上記実施形態におけるメインスペーサ51と同様に、対向基板3のブラックマトリクス40の下におけるオーバーコート層47の下にフォトレジスト152が挿入されることによって形成されている。対向突起部150は、表示面側から見て長方形で、第1の方向(図の場合は横方向)に長く延びている。一方、アレイ突起部151は、例えばゲート絶縁膜22と第1層間絶縁膜23との間にフォトレジスト153が挿入されることによって形成されている。アレイ突起部151は、表示面側から見て長方形で、前記第1の方向に直交する第2の方向(図の場合は縦方向)に長く延びている。アレイ突起部151は対向突起部150の下の場所に設けられている。そして、対向突起部150とアレイ突起部151とが上下からクロスして当たることにより、アレイ基板2と対向基板3との間隔が一定に保たれている。

20

【0058】

30

本実施形態を基にして、当業者が適宜設計変更して実施し得る他の全ての実施形態も、本発明の要旨を包含する限り、本発明の範囲に属する。また、本明細書から明らかな作用効果、又は、当業者が想到し得る作用効果は、当然に本発明によりもたらされるものとする。

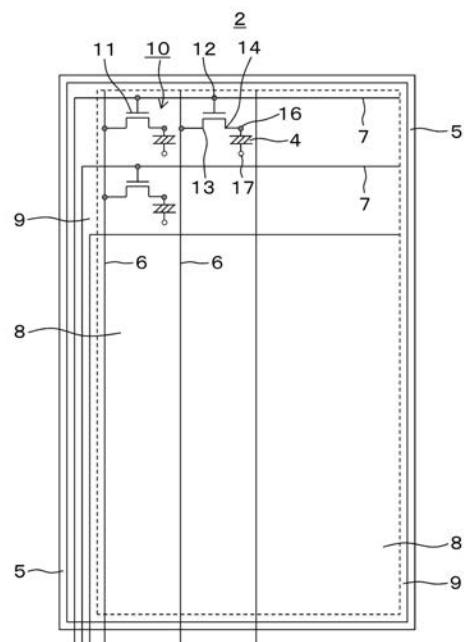
【符号の説明】

【0059】

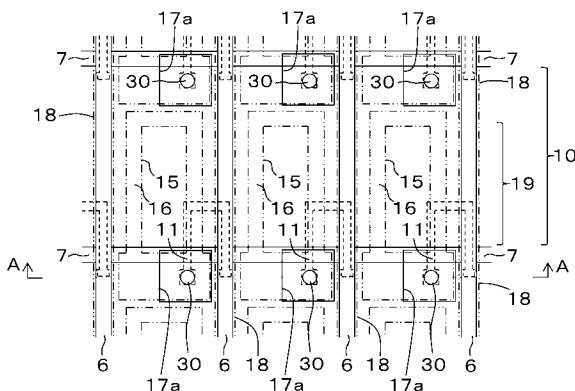
1...表示パネル、2...アレイ基板、3...対向基板、4...液晶層、5...シール部材、6...信号線、7...ゲート線、8...画像表示領域、9...周辺領域、10...画素、11...TFT、12...ゲート電極、13...ソース電極、14...ドレイン電極、15...スリット、16...画素電極、17...コモン電極、17a...開口端、18...金属配線、19...画素開口部、20...ガラス基板、21...半導体層、22...ゲート絶縁膜、23...第1層間絶縁膜、24...有機絶縁膜、25...第2層間絶縁膜、26...配向膜、30...コンタクトホール、31...孔、32...開口端、33...側壁、34...側壁、40...ブラックマトリクス、41...縦方向部分、42...横方向部分、44...カラーフィルタ層、47...オーバーコート層、48...ガラス基板、49...配向膜、50...フォトレジスト、51...メインスペーサ、52...フォトレジスト、53...サブスペーサ、54...フォトレジスト、55...ダミースペーサ、56...頂部、57...基底部、150...対向突起部、151...アレイ突起部、152...フォトレジスト、153...フォトレジスト

40

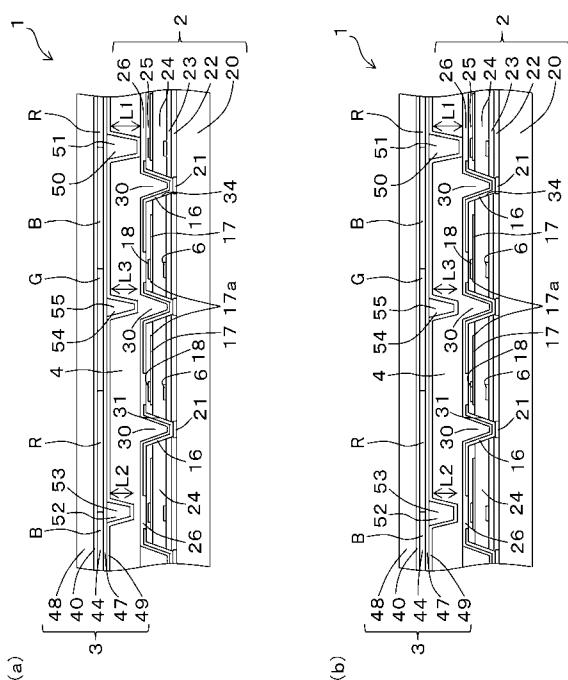
【 図 1 】



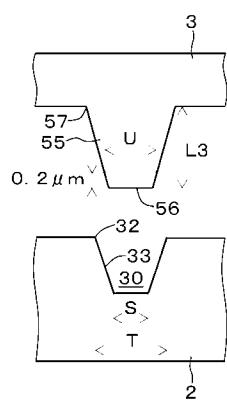
【 図 2 】



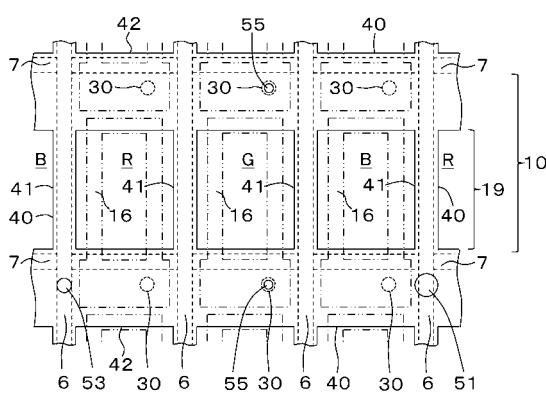
【図3】



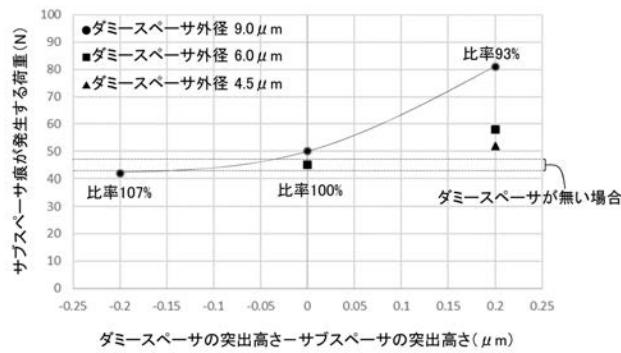
【 四 4 】



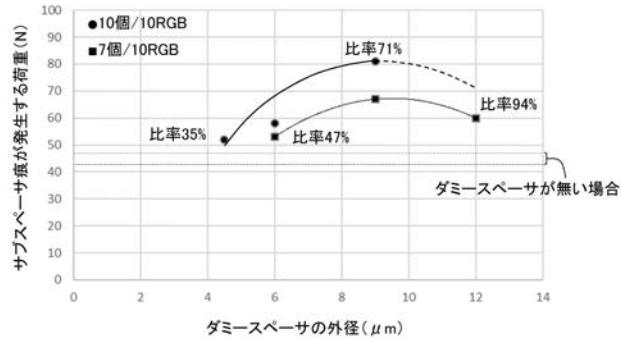
【 图 5 】



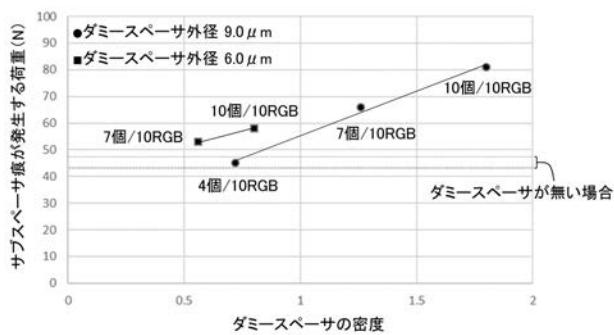
【図6】



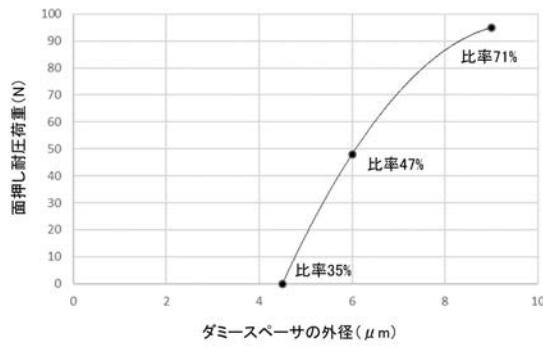
【図8】



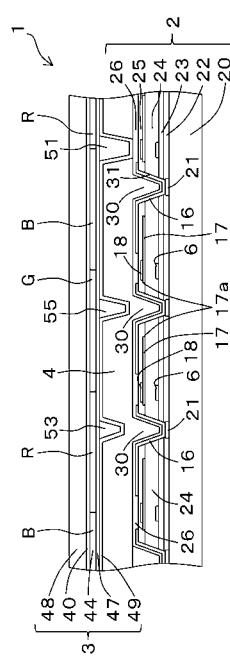
【図7】



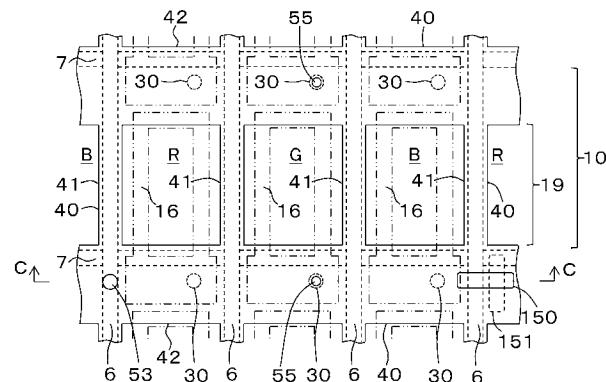
【図9】



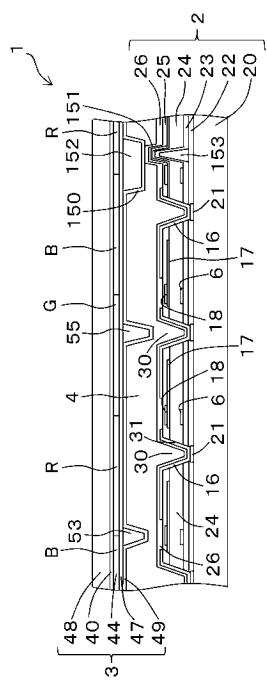
【図10】



【図11】



【図 1 2】



フロントページの続き

(72)発明者 船越 浩史

東京都港区西新橋三丁目7番1号 株式会社ジャパンディスプレイ内

(72)発明者 久慈 龍明

東京都港区西新橋三丁目7番1号 株式会社ジャパンディスプレイ内

F ターム(参考) 2H189 DA07 DA32 DA39 DA43 DA48 DA49 GA10 HA02 LA05 LA10

LA14 LA15

2H192 AA24 BC33 EA22 EA43 GD23

专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	JP2019120762A	公开(公告)日	2019-07-22
申请号	JP2017254699	申请日	2017-12-28
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日本显示器		
申请(专利权)人(译)	有限公司日本显示器		
[标]发明人	船越 浩史 久慈 龍明		
发明人	船越 浩史 久慈 龍明		
IPC分类号	G02F1/1339 G02F1/1368		
F1分类号	G02F1/1339.500 G02F1/1368		
F-TERM分类号	2H189/DA07 2H189/DA32 2H189/DA39 2H189/DA43 2H189/DA48 2H189/DA49 2H189/GA10 2H189/HB02 2H189/LA05 2H189/LA10 2H189/LA14 2H189/LA15 2H192/AA24 2H192/BC33 2H192/EA22 2H192/EA43 2H192/GD23		
代理人(译)	中村聰 富田克幸 刘某前泽		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明的目的是提供一种液晶显示装置，其中当外力作用时相对基板向阵列基板的移位很小。在具有形成有接触孔的阵列基板和面对阵列基板的对置基板的液晶显示装置中，阵列基板和对置基板设置在接触孔的外侧。提供保持一定距离的第一间隔物，以及第二间隔物和第三间隔物，每个第二间隔物和第三间隔物的高度低于来自相对基板的第一间隔物的高度，并且提供第二间隔物和第三间隔物。第三间隔物在与对向基板的高度和外径中的至少一个上与间隔物不同，并且第三间隔物从对向基板朝向接触孔突出，并且第三间隔物的外径是并且接触孔开口端直径的50%或更多。[选图]图4

